

вытекающей из (2). В этой формуле величина  $a_3$  определялась по (3), (4). Полученное значение  $B$ , использовалось для расчета концентрации  $n$  аэрозольных частиц, которая обеспечивает 50-процентную вероятность возникновения оптического пробоя в аэрозольной камере при заданной энергии лазерного пучка.

Расчеты показали, что решение (1)–(4) весьма чувствительно к значениям границ  $a_1$ ,  $a_2$  диапазона радиусов. На рисунке приведены результаты расчетов зависимости  $E(n)$  для диапазона радиусов частиц: 1 — 0.04, 5; 2 — 0.04, 100; 3 — 0.06, 5; 4 — 0.06, 10; 6 — 0.08, 5 мкм.

Из рисунка видно, что незначительное изменение верхней границы диапазона юнговского распределения частиц оказывает на характер зависимости влияние большее, чем изменение радиуса  $a_2$  на порядок величины.

Рисунок показывает, что метод расчета зависимости по формулам (1)–(4) дает результаты, удовлетворительно согласующиеся с экспериментом. Построенная в этой работе теория вероятности возникновения сгустков плазмы ОР в аэрозоле может быть использована для уточнения зависимости порога пробоя от радиуса частиц при использовании лазерных пучков с гауссовым распределением. Полученные соотношения дополняют теорию вероятности возникновения сгустков плазмы ОР, развитую в [2, 3] и будут полезны для решения широкого круга актуальных задач оптического разряда в аэрозоле.

### Список литературы

- [1] Захарченко С. В., Синтюрин Г. А., Скрипкин А. М. // Тр. ИЭМ. 1983. № 31 (105). С. 11—25.  
[2] Белов Н. Н. // ДАН СССР. 1986. Т. 289. № 6. С. 1370—1372.  
[3] Белов Н. Н. // Оптика атмосферы. 1988. Т. 1. № 4. С. 45—52.

Научно-исследовательский  
физико-химический институт  
им. Л. Я. Карпова  
Москва

Поступило в Редакцию  
14 июня 1988 г.  
В окончательной редакции  
4 января 1989 г.

01; 04; 09

Журнал технической физики, т. 59, в. 9, 1989

## УСТАНОВИВШАЯСЯ ВОЛНА ДИССОЦИАЦИИ—ИОНИЗАЦИИ В СВЧ ПОЛЕ

Б. Ю. Кузин, Е. Е. Чемерисона

Основным механизмом, приводящим к контрагированию СВЧ разрядов в газе высокого давления ( $\nu > \omega$ ,  $\nu$  — частота столкновений электронов с тяжелыми частицами,  $\omega$  — циклическая частота электромагнитной волны) является ионизационно-перегревная неустойчивость (ИПН), нелинейная стадия которой исследовалась в [1, 2]. Наряду с данной неустойчивостью в молекулярных газах существенную роль в динамике разряда может играть диссоциативная, причем для ее развития не требуется выполнения условия  $\nu > \omega$ . Она связана с перегревом электронной компоненты плазмы в процессе диссоциации вследствие уменьшения коэффициента передачи энергии  $\delta$  от нее в газ с ростом доли электрон-атомных столкновений. Увеличение температуры электронов  $T_e \sim 1/\delta$  при этом приводит к возрастанию частоты диссоциации, дальнейшему падению  $\delta$  и, следовательно, росту  $T_e$ .

Поскольку при  $\nu > \omega$  диссоциативная неустойчивость конкурирует с ИПН, то эффективное протекание первой возможно, когда ее характерное время  $\tau_d < \tau_{ip}$  меньше характерного времени ИПН, которое определяется нагревом и вытеснением газа из области разряда. В плазме молекулярного газа основные потери энергии электронов при  $|E|/N \lesssim 10^{-15} \text{ В}\cdot\text{см}^2$  связаны с возбуждением колебательных уровней ( $|E|$  — напряженность поля,  $N$  — концентрация молекул). Поэтому основной канал нагрева газа — процесс VT-релаксации. При низких температурах газа (например, для  $O_2$ ,  $N_2$ ,  $CO < 10^3$  К) время VT-релаксации довольно велико ( $\sim 10^{-1}$ — $10^{-3}$  с) и на временах  $\tau < \tau_{VT}$  нагрев газа определяется упругим рассеянием электронов на молекулах. Характерное время упругого нагрева  $\tau_{uy} \sim 1/2 (M/m)^{1/2}$  ( $T/T_e (\nu_{em} \eta_i)^{-1}$ ,  $\nu_{em}$  — частота упругих электрон-молекулярных столкновений,  $\eta_i$  — степень

ионизации. Таким образом, диссоциативная неустойчивость будет управлять развитием разряда при условии  $\tau_d \sim N \delta_{dis} / \sigma_e |E|^2 < \tau_{VT}$ ,  $\tau_{ny}$ , которое справедливо, если  $(\hbar\omega/T_e) \nu_{em}^{ny} > (m/M)(\delta_{dis}/T) \nu_{em}^y$  ( $m$ ,  $M$  — массы электрона и молекулы,  $E_{dis}$  — энергия диссоциации,  $\nu_{em}^{ny}$  — частота неупругих электрон-молекулярных столкновений). При  $T_e > \hbar\omega$  (энергии колебательного кванта) оно выполняется в области эффективного колебательного возбуждения молекул, когда  $\sigma_{er} / \sigma_{em}^y > 10^{-2}$  ( $\sigma_{er}$ ,  $\sigma_{em}^y$  — сечения колебательного и упругого электрон-молекулярного взаимодействия). Оценки показывают, что для давления  $p \sim 1$  атм при  $T \lesssim 5-10 \times 10^2$  К  $\tau_d < \tau_{VT}$  при  $\eta_i > 10^{-6}$ . При  $|E|/N < 10^{-15}$  В·см<sup>2</sup>, когда основная доля энергии электронов идет на возбуждение электронных уровней молекул [3], ситуация для развития диссоциативной неустойчивости еще более благоприятна.

Отметим, что при  $\tau < \tau_{VT}$  серьезную конкуренцию данной неустойчивости может оказывать неустойчивость, связанная с обратным потоком энергии из колебательной компоненты в электронную в результате ударов второго рода [4], что также приводит к падению  $\delta$ . Поскольку их инкременты  $\gamma_d \sim \nu_{dis}\eta_i$  и  $\gamma_n \sim \nu_T\eta_i$ , то превалирование одной над другой определяется отношением констант диссоциации и тушения возбужденных состояний электронным ударом  $k_{dis}/k_T$ , которое является немонотонной функцией параметра  $|E|/N$ . Так, для кислорода при  $|E|/N \sim 10^{-15}$  В·см<sup>2</sup>  $k_{dis} \sim 10^{-8}-10^{-9}$  см<sup>3</sup>/с [5], достигая значений  $\sim 5 \cdot 10^{-7}$  см<sup>3</sup>/с [6], в то время как оценка  $k_T$  из принципа детального баланса дает  $\sim 10^{-9}$  см<sup>3</sup>/с.

Эффективное изменение  $\delta$  в процессе диссоциации газа происходит, если  $\delta_{em} \gg \delta_{ea}$  коэффициент аккомодации энергии электронов в молекулярную компоненту значительно превышает его значение для атомарной. Поскольку

$$\delta_{em; ea} \approx \frac{2 \frac{m}{M_m; a} \nu_{em; ea}^y + N_m; a \sum_j^{\infty} \int_{\delta_j}^{\infty} \delta_j \sqrt{\frac{2}{m}} \sigma_j^u(\delta) f(\delta) d\delta}{\nu_{em; ea}^y + \nu_{em; ea}^{ny}},$$

то данное условие легче удовлетворить, когда атомы диссоциировавшего молекулярного газа не имеют низколежащих электронных уровней, например H<sub>2</sub>, F<sub>2</sub>, HCl; при  $T_e \ll \delta_j \delta_{ea} \sim 2m/M_a (\varepsilon_j)$ ,  $\sigma_j^u$  — энергия и сечение неупругого возбуждения уровня;  $f(\delta)$  — функция распределения электронов по энергии; индексы «em», «ea» относятся соответственно к молекулам и атомам). В противном случае существенное изменение  $\delta$  возможно при  $(\sigma_{em}^u / \sigma_{ea}^y) \gg (\varepsilon_{ea}^u / \varepsilon_{ea}^y)$ . Как правило, это неравенство выполняется в газах с большим сечением колебательного возбуждения, например CO, N<sub>2</sub>, O<sub>2</sub>. Атомы этих газов обладают низколежащими метастабильными состояниями (по отношению к характерной температуре разряда  $T_e \geq 1$  эВ): C — <sup>1</sup>D<sub>2</sub> (1.26 эВ), N — <sup>2</sup>D<sub>3/2; 1/2</sub> (2.38 эВ), O — <sup>2</sup>I<sub>1/2</sub> (1.96 эВ). Пользуясь для оценок данными [7] по возбуждению этих уровней, имеем для кислорода в интервале  $T_e \sim 0.7-1.5$  эВ  $\delta_{O_2} \sim 5 \cdot 10^{-2}$ ,  $\delta_0 \sim 5 \cdot 10^{-3}$ , для CO при  $T_e \sim 1.5-2.5$  эВ  $\delta_{CO} \sim 10^{-1}$ ,  $\delta_C \sim 10^{-2}$ , для азота при  $T_e \sim 2-3$  эВ  $\delta_{N_2} \sim 10^{-1}$ ,  $\delta_N \sim 10^{-2}$ .

Механизм диссоциативной неустойчивости можно положить в основу формирования разряда в волновом поле. Анализ одномерной модели волны диссоциации и пробоя приведем в следующей системе уровней:

$$\frac{\partial N_d}{\partial t} = \nu_{dis} n_e, \quad (1)$$

$$\frac{\partial n_e}{\partial t} - D_a \frac{\partial^2 n_e}{\partial x^2} = (\nu_i - \nu_s) n_e, \quad (2)$$

$$\frac{\partial |E|^2}{\partial x} = -\mu |E|^2, \quad (3)$$

$$T_e = \frac{e^2 |E|^2}{3m\delta(\omega^2 + \nu^2)}, \quad (4)$$

$N_d$  — концентрация продиссоциировавших молекул,  $\nu_{dis} = AN_m \exp[-(\delta_{dis}/T_e)]$ ,  $A = 2\sqrt{2/\pi m}(\delta_{dis}/\sqrt{T_e})\sigma_{dis}$ ,  $\sigma_{dis}$  — сечение диссоциации,  $\nu_i \sim T_e^3$  — частота ионизации,  $\nu_s$  — частота прилипания,  $\mu = 2\pi/c(e^2 n_e \nu/m(\omega^2 + \nu^2))$  — коэффициент поглощения СВЧ мощности (при  $n_e < n_{kp}$  — критической плотности электронов),  $\delta$  представим в виде

$$\delta = \delta_{em} \frac{N_m}{N_a + N_m} + 2 \frac{m}{M} \frac{N_a}{N_a + N_m} = \delta_{em} \frac{N_0 - N_d}{N_0 + N_d} + 2 \frac{m}{M} \frac{N_{0a} + 2N_d}{N_0 + N_d},$$

$N_{n_a} \ll N_0$ ,  $N_m = N_0 - N_d$  — концентрация молекул,  $N_a = 2N_d$  — концентрация атомов,  $\delta_{em} = \text{const}$ .

Для описания установившейся волны ионизации, в которой все величины суть функции  $y = y(x + ut)$ , из (1—4), пренебрегая диффузионным слагаемым в (2), имеем

$$\frac{\partial F}{\partial N_d} - \Psi(N_d) F = G(N_d). \quad (5)$$

Здесь введены обозначения  $F = \partial N_d / \partial y$ ,  $\tilde{N}_d = N_d / N_0$ ,  $Z = |E|^2 / |E_0|^2$ ,

$$\begin{aligned} \Psi(\tilde{N}_d) &= \left[ \frac{1}{(1 - \tilde{N}_d)} + \frac{2c_1}{(1 + \tilde{N}_d)^2 (1 - \tilde{N}_d)^{1/B}} - \frac{c_1}{B} \frac{(1 - \tilde{N}_d)^{1/B - 1}}{(1 - \tilde{N}_d)^{2/B}} \left[ \frac{1 - \left(1 - 4 \frac{m}{M}\right) \delta_{em} \tilde{N}_d}{(1 + \tilde{N}_d)} \right] \right], \\ G(\tilde{N}_d) &= \frac{v_{s0}}{u} \left\{ \frac{v_{s0}}{v_{s1}} \left[ \frac{(1 + \tilde{N}_d)}{\left(1 - \left(1 - 4 \frac{m}{M}\right) \delta_{em} \tilde{N}_d\right) \tilde{N}_d} \right]^3 (1 - \tilde{N}_d)^{3/B} - (1 - \tilde{N}_d) \right\}, \end{aligned}$$

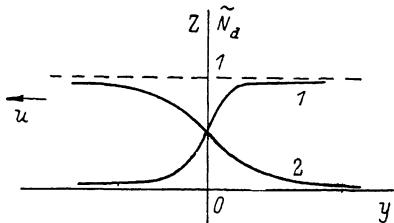


Рис. 1. Распределение концентрации атомов и энергии СВЧ поля в волне ионизации.

1 —  $\tilde{N}_d$ , 2 —  $Z$ .

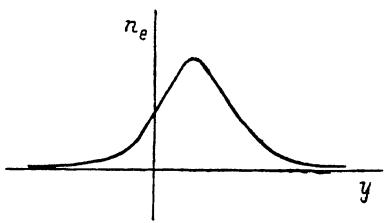


Рис. 2. Распределение плотности плазмы в волне ионизации.

$$B = \frac{A}{u} \frac{c}{2\pi} \frac{m(v^2 + \omega^2)}{e^2 v}, \quad c_1 = \frac{3m(v^2 + \omega^2)\delta_{em}\mathcal{E}_{dis}}{e^2 |E_0|^2}.$$

Интегрируя (5), с учетом граничных условий  $\tilde{N}_d|_{y=\infty} = 1$ ,  $\tilde{N}_d|_{y=-\infty} = 0$  получаем распределение концентрации атомов, поля и плазмы в волне диссоциации—ионизации

$$\begin{aligned} \tilde{N}_d &= \frac{1}{1 + \exp(-Ly)}, \quad L \approx \frac{v_{s0}}{v_{s1}} \frac{B}{c_1}, \\ Z &= \left[ \frac{\exp(-Ly)}{1 + \exp(-Ly)} \right]^{1/B}, \\ n_e &= \frac{u}{A} \frac{1}{(1 - \tilde{N}_d)} \frac{1}{\exp \left[ -\frac{c_1}{Z} \left( \frac{\delta_{em} - (\delta_{em} - 4 \frac{m}{M}) \tilde{N}_d}{(1 + \tilde{N}_d)} \right) \right]} \frac{\partial \tilde{N}_d}{\partial y}, \end{aligned}$$

движущееся навстречу СВЧ лучу со скоростью

$$u = \frac{c}{2\pi} \frac{A}{\beta} \frac{|E_0|^2}{\sqrt{\delta_{em}\mathcal{E}_{dis}}} \approx \frac{v_{dis}}{\mu} \frac{T_{e0}}{\mathcal{E}_{dis}} \eta_{s0}.$$

Качественный вид решения представлен на рис. 1, 2. Структура волны ионизации аналогична рассмотренной в [8], где ее формирование связывалось с ИПН. В данном случае диссоциативная неустойчивость не требует нагрева и вытеснения газа из области пробоя, а связана с диссоциацией и скачку плотности газа на фронте волны пробоя соответствует скачок степени диссоциации.

Авторы благодарят Е. Я. Когана за обсуждение результатов работы и ценные замечания и Л. Д. Цендину, обратившего внимание авторов на ряд принципиальных моментов.

#### Список литературы

- [1] Ким А. В., Фрайман Г. М. // Физика плазмы. 1983. Т. 9. № 3. С. 613—617.  
 [2] Коган Е. Я., Кузин Б. Ю. // ПМТФ. 1988. № 3. С. 8—9.

- [3] Рудаков В. Д., Фридман А. А. Физика химической активной плазмы. М.: Наука, 1984. 416 с.
- [4] Баранов В. Ю., Борисов В. М., Веденов А. А. и др. // ЖТФ. 1975. Т. 45. Вып. 11. С. 2343—2352.
- [5] Зарин А. С., Куликов В. Н., Мицук В. Е. // Письма в ЖТФ. 1986. Т. 12. Вып. 19. С. 1186—1190.
- [6] Куликов В. Н., Мицук В. Е. // Письма в ЖТФ. 1988. Т. 14. Вып. 3. С. 233—236.
- [7] Smith K., Heary R. J. W., Burke P. G. // Phys. Rev. 1967. Vol. 157. N 1. P. 51—68.
- [8] Косян Е. Я., Кузин Б. Ю. // Физика плазмы. 1985. Т. 11. № 5. С. 610—617.

Куйбышевский государственный  
педагогический институт  
им. В. В. Куйбышева

Поступило в Редакцию  
15 июля 1988 г.

01; 10

Журнал технической физики, т. 59, в. 9, 1989

## ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОЛЕ В КАНАЛЕ СО ЗНАКОПЕРЕМЕННЫМ УСКОРЯЮЩИМ ПОЛЕМ

О. В. Плинк

Использование ускоряющего канала со знакопеременным ускоряющим полем позволяет повысить предельный ток пучка и темп ускорения в линейных ускорителях ионов [1]. В настоящее время для расчета полей в подобных системах применяют исключительно численные методы [2, 3]. Ниже получены аналитические выражения, позволяющие определить как распределение, так и интегральные характеристики электрического поля в ускоряющем канале со знакопеременным полем.

Наиболее адекватным приближением к реальному ускоряющему каналу в большинстве случаев может служить канал с трубками дрейфа в виде торов кругового поперечного сечения. Электрическое поле в ускоряющем канале ВЧ нерелятивистского ускорителя заряженных частиц можно считать квазистатическим.

Рассмотрим ускоряющий канал, в котором трубки дрейфа выполнены в виде идентичных равноудаленных торов кругового поперечного сечения (рис. 1). Для канала со знакопеременным полем суммарный заряд на торе  $Q$  неизменен по абсолютной величине, знак заряда чередуется.

Представим осевое распределение потенциала рядом Фурье

$$\varphi(0, z) = \sum_{m=0}^{\infty} A_{2m+1} \cos((2m+1)\pi z/h),$$

где  $h$  — длина периода канала.

Внеосевое распределение потенциала осесимметричного электрического поля может быть найдено по осевому распределению потенциала [4]

$$\varphi(r, z) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \varphi(0, z + jr \sin \xi) d\xi,$$

где  $j^2 = -1$ .

Тогда

$$\varphi(r, z) = \sum_{m=0}^{\infty} A_{2m+1} I_0((2m+1)\pi r/h) \cos((2m+1)\pi z/h),$$

где  $I_0$  — модифицированная функция Бесселя нулевого порядка.

Будем рассматривать случай тонких торов, когда радиус поперечного сечения тора  $a/2$  существенно меньше как радиуса осевой окружности тора  $R$ , так и периода канала  $h$ . В нульевом приближении

$$A_{2m+1}^{(0)} = \frac{Q}{\pi \varepsilon_0 h} \int_0^{\infty} \frac{\cos((2m+1)\pi z/h)}{\sqrt{R^2 + z^2}} dz = \frac{Q K_0((2m+1)\pi R/h)}{\pi \varepsilon_0 h},$$

где  $\varepsilon_0$  — электрическая постоянная,  $K_0$  — функция Макдональда нулевого порядка.